## MANUFACTURE OF HYBRID INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

Publication number: JP60167351 (A)

Publication date:

1985-08-30

Inventor(s):

HIDA TOSHIO; NIKI KENICHI MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Applicant(s): Classification:

- international: /

H01L21/301; H01L21/78; H05K3/00; H01L21/02; H01L21/70; H05K3/00; (IPC1-

7): H01L21/78

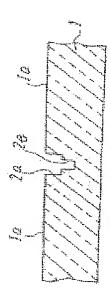
- European:

H01L21/78

Application number: JP19840023256 19840209 Priority number(s): JP19840023256 19840209

## Abstract of JP 60167351 (A)

PURPOSE:To facilitate a splitting in first and second groove sections in an insulating substrate, and to improve yield on production by forming the first groove in depth within a fixed value determined by the material of the insulating substrate to a boundary section in mutually adjacent HICs and shaping the second groove in width narrower than the width of the first groove. CONSTITUTION:A boundary section in mutually adjacent HICs 1a in an insulating substrate 1 to which the HICs 1a are formed is irradiated repeatedly by the pulses of laser beams of a CO2 laser, a YAG laser, etc., and a first groove 2a in depth within a fixed value determined by the material of the insulating substrate 1 is shaped.; A second groove 2b having depth within said fixed value and width narrower than the width of the first groove 2a is formed to the base section of the first groove 2a by increasing the repeated frequency of the pulses of projecting laser beams on the formation of the first groove 2a or reducing the spot diameter of projecting laser beams. When using the laser beams of the YAG laser, the first groove 2a is formed by repeated frequency of 1kHz and the spot diameter of 70mum, and the second groove 2b is shaped by repeated frequency of 7kHz and the spot diameter of 30mum.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭60-167351

@Int.Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)8月30日

H 01 L 21/78

B-7131-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

9発明の名称

混成集積回路装置の製造方法

②特 願 昭59-23256

❷出 願 昭59(1984)2月9日

70発明者 飛田

敏 男

尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社材料研

究所内

⑫発 明 者 仁 木

EST .

尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社材料研

究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社 ⑫代 理 人 弁理士 大岩 增雄

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

外2名

FP01-014-9 -07125-44P -08.912-

BB 4m s

1. 発明の名称

混成祭積回路装置の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (2) 絶縁性茎板の第1および第2の部が形成される表面と反対側の表面の上記第1かよび第2の 海に対応する部分に上記絶縁性悲板の材料によつ

て決る所定値以内の深さを有する第3の終がレーザ光の服射によつて形成されるととを特徴とする 特許請求の範囲第1項記載の温成集積回路装置の 製造方法。

- (3) レーザ光が炭酸ガスレーザのレーザ光であることを特徴とする特許開来の範囲新1項または 第2項記載の混成象積回路基礎の製造方法。
- (4) レーザ光がイツトリウム・アルミニウム・ガーネットレーザのレーザ光であることを特徴とする特許諸求の範囲第1項また杜郭2項記載の混成集積回路装置の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

この発明は進成銀版回路鼓散(以下「HIC」と呼ぶ)の製造方法に係り、特に複数個のHIOが作り込まれた絶縁性基板を分割することによって個々のHIOを得る方法に関するものである。

〔従來技術〕

HICを製造する場合に、生産性の向上を図るために、複数個のHICを1枚の絶縁性基板に作り込

み、このHICが作り込まれた絶縁性基板を個々の HICに分割する方法が用いられている。

第1図(A) はHICの従来の製造方法の一例を説明 するための平面図、第1図(B) は第1図(A)の[B-]B 線での断面図である。

まず、セラミックスなどの絶縁材料からなり0.6~1.5 mm 程度の厚さを有する絶縁性基板(1)に複数個(第1 図では 5 個)のBIC (1e)を作り込む。とのBIC (1e)は絶縁性基板(1)の表面の所受部分上に厚膜技術によつて形成された導体パターン(図示せず)や抵抗体(図示せず)と、これらの導体パターンや抵抗体に萎着されたコンデンサチップ(図示せず)やトランジタ・半導体集積回路萎置(IO)などの半導体チップ(図示せず)とで構成されている。

次いで、HIC (1a)が作り込まれた絶像性恭板(1) の互いに跨り合う HIC (1a)の境界部分に、炭酸ガス (CO<sub>2</sub>) レーザ・イントリウム・アルミニウム・ガーネント (YAG) レーザなどのレーザ先のパルス (図示せず)を繰返し照射する。そうすると、HIC

との絶縁性基板(1)の分割によつてHIC(1a)の不良品が発生して生産歩留りが低下する原因にもなっていた。そとで、絶縁性基板(1)の分割を容易にして生産歩留りをよくするために、落(2)の課さを深くするととが強く望まれていた。

しかしながら、被似の深さを深くするためには、 選(2)の形成時の照射レーザ光のエネルギーを増大 させなければならないが、照射レーザ光の生素ル ギーを増大させても、前(2)の深さが絶径性差級性 の材料によって決る所定値以上になると、移程さなが を板(1)の照射レーザ光によって、終(2)の深さが経過になるとなると、がではないで、 を板(1)の照射レーザ光によって、終(2)の深なかせた。 でのでは以上に深くすることが容易ではないで、 では以上に深くすることが容易ではないで、 ではないで、であると、 ではないで、であると、 ではないで、であると、 ではないで、 ではないで、 ではないで、 ではないで、 ではないで、 ではないで、 のので、 の (1a)が作り込まれた絶縁性基板(i)のレーザ光が照射された部分が局部的に高温になって蒸発し、とのレーサ光の照射部分に海(2)が形成される。

しかるのち、HIC(la)が作り込まれた絶縁性基板(1)を、これに機械的な力を加えて、溝(2)の部分で分割すると、個々のHIC(la)が得られる。

海(2)の福かよび探さは、絶縁性差板(1)の材料や厚さに応じて設定され、海(2)の形成は、レーザ光の照射条件の厳密な制御によつて行われる。

ところで、HIC (1a)が作り込まれた絶縁性基板 (1)の表面にはコンデンサチップ、半導体チップなどのチップ部品が萎蒼されているので、HIC (1a)が作り込まれた絶縁性基板 (1)にこれを裨(2)の部分で分割するために加える力の大きさおよびこの力を加える場所が限定される。従つて、HIC (1e)が作り込まれた絶縁性基板 (1)の分割が容易ではなく、

# 〔発明の概要〕

たの発明は、上述の欠点を除去する目的でなされたもので、レーザ光を用いて、複数個のHICが作り込まれた総縁性基板の互いに関り合うHICの境界の外に終極をある。とは、現代のの経過を発生を表別のの経過を表別のでは、現代の経過を表別の経過を表別のには、対して、によって、絶縁性基板の第1か上が第2の移を形成の第1か上が第2の移りでの分割を容易にして生産歩割りをよくである。

# (発明の実施例)

解2図はPICのとの発明の一実施例の製造方法を説明するために第1図(A)の [B-IB 線に対応する線での要部を拡大して示す断面図である。

図において、第1図に示した従来例の符号と同 一符号と同等部分を示す。

まず、第1図に示した従来例と同様だ、施緑性 基板(1)に複数個のHIC(le)を作り込む。

特開昭60-167351(3)

次に、HIC(1e)が作り込まれた絶縁性基板(1)の 互いに関り合うHIC(1e)の境界部分に、CO2 レーザ・YAO レーザなどのレーザ光のベルスを繰返し 照射して絶縁性基板(1)の材料によつて決る所定値 以内の深さを有する第1の額(2a)を形成する。

次いて、第1の器(2a)の形成時の限射レーザ光のパルスの線返し周波数を大きくするか、または照射レーザ光のスポット径を小さくすることによって、第1の器(2a)の底面の部分に、上記所定値以内の深さを有し第1の器(2a)の編より狭い編の第2の器(2b)を形成する。例をば、YAGレーザのレーザ光を用いる場合には、第1の器(2a)は、繰返し周波数が1 kHz で、スポット径が 70 μm で形成され、第2の器(2b)は、繰返し周波数を 7 kHz にするか、またはスポット径を 50 μm にすることで形成される。

しかるのち、第1図に示した従来例と同様に、HIC(la)が作り込まれた絶数性基板(i)を、これに機械的を力を加えて、群(2a)、(2b)の部分で分割すると、個々のHIC(la)が羽られる。

この実施例の製造方法は、第2回に示した実施例の製造方法において、絶縁性基板(1)の第(2a)。(2b)が形成される製面と反対側の表面の海(2a)。(2b)に対応する部分に絶縁性基板(1)の材料によって決る所定値以内の深さを有する第3の海(2c)をレーザ光の服射によって形成して、絶縁性基板(1)の神(2a)。(2b)。(2c)の部分における外割を、第2回に示した実施例の場合における神(2a)。(2b)の部分における分割より容易にするものである。

この実施例においても、第2図に示した実施例と同様に、絶縁性基板(1)の酶(2a)、(2b)、(2c)の部分における分割の際に、HIC(1a)のチップ部品の装箔面の端級の部分における欠け、ひび割れなどの発生が少なく、生産歩留りの向上を図ることができる。

## (発明の効果)

以上、説明したように、との発明のRICの製造方法では、レーザ光を用いて、複数個のHICが作り込まれた総縁性基板の互いに関り合うHICの境界部分に総縁性基板の材料によって決る所定値以

第3図はHIOのとの発明の他の実施例の製造方法を説明するために第1図Wの『B-『B般に対応する磁での要部を拡大して示す断面図である。

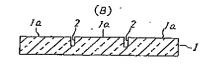
図において、第2図に示した実施例の符号と同 一符号は同答部分を示す。

#### 4. 図面の簡単な説明

類1図似はHICの従来の製造方法の一例を説明するための平面図、第1図旧は約1図似のIB-IB線での断面図、第2図はHICのとの発明の一実施例の製造方法を説明するために第1図似のIB-JB

特問昭60-167351(4)

第1図



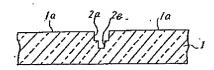
線に対応する線での要都を拡大して示す断面図、 第3回はHICのとの発明の他の実施例の製造方法 を説明するために第1回(A)のIB-IB線に対応する 線での要部を拡大して示す断面図である。

図において、(1) は絶縁性芸板、(1a) は温成集積 回路装置、(2a) は第1の海、(2b) は第2の溝、(2c) は第3の溝である。

なお、図中同一符号はそれぞれ 阿一 また は 相 当 部 分 を 示 す 。

代理人 大岩增雄





第3図

